Thesis Title High Dielectric Constant Ceramics with Low Firing

Temperature for Capacitors

Author Anocha Munpakdee

Degree Doctor of Philosophy (Materials Science)

Thesis Advisory Committee

Associate Professor Dr. Jerapong Tontrakoon Chairperson

Professor Dr. Tawee Tunkasiri Member

Associate Professor Dr. Gobwute Rujijanagul Member

Assistant Professor Dr. Kingkeo Siriwitayakorn Member

ABSTRACT

The evolutions of phase, microstructure and dielectric properties of $Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ -BaTiO₃ solid solutions were investigated. Two different processes in mixed-oxide routes were carried out, those being direct mixing of all the oxides to form $xBa(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $(1-x)BaTiO_3$, where $0 \le x \le 0.07$ (called P1) and formation of $BaTiO_3$ (BT) and $Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ (BMN) performed prior to mixing the appropriate ratios of BT and BMN to form $xBa(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $(1-x)BaTiO_3$, (called P2). In both P1 and P2 processes, the coexistence of tetragonal and cubic phases was found for low additions ($0 \le x \le 0.04$) while for high additions (x > 0.04) the specimens showed the tetragonal-cubic phase transformation at room temperature. When x = 0.07, P1 sample transformed to rhombohedral phase at room temperature.

The lattice parameter, c/a, and grain size decreased with increasing x. The grain growth inhibition was significant at x=0.04 due to the second phase acting as pinches at grain boundary. Point analysis, EPMA, indicated that the second phase of P1 sample was Ba₆Ti₁₇O₄₀ whereas those of P2 sample were the coexistence of Ba₆Ti₁₇O₄₀ and Ba₄MgTi₁₁O₂₇. The slightly excess TiO₂ in the system segregated at grain boundary promoted densification at 1350 °C. The impact of processing conditions on the ceramic dielectric properties were also investigated. The diffuse phase transition could occur in both P1 and P2 samples depending on the additive content (x > 0.02) and processing conditions. The maximum dielectric constant obtained for P1 specimens was 40,000 (x = 0.02, T_c ~98 °C) and for P2 specimens was 13,300 (x = 0.05, T_c ~ 18 °C). Overall, P1 ceramics exhibited higher dielectric constant, better diffuse phase transition and dielectric constant-temperature characteristic (possesses X7R characteristic for x = 0.04).

The effect of sintering aids, Bi₂O₃/Li₂CO₃ and PbO, on the phase formation, microstructure and dielectric properties of ceramics in the (100-x) $[0.02Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3-0.98BaTiO_3]-xBi_2O_3/Li_2CO_3$ system, S1, and the (100-x-y) $[0.02Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3-0.98BaTiO_3]-xBi_2O_3/Li_2CO_3-yPbO$ system, S2, obtained by P1 process has also been studied. Investigation of S1 ceramics revealed that the coexistence of tetragonal and cubic phases diminished with increasing amount of Bi_2O_3/Li_2CO_3 and became pseudocubic as rhombohedral phase at x = 10. Moreover, the secondary phase, identified as Ba₂Bi₄Ti₅O₁₈, was found at grain boundary and for higher sintering temperatures there appeared to be another secondary phase, LiBa₄Bi₃O₁₁, segregated at intergranular region acting as an inhibitor of grain growth. from 5.54 significantly decreased The grain size was

 $0.02 \text{Ba}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - $0.98 \text{Ba}\text{TiO}_3$ to around $1.2~\mu\text{m}$. The ϵ_{r} and T_{c} also decreased significantly compared to those of $0.02 \text{Ba}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ - $0.98 \text{Ba}\text{TiO}_3$ due to lattice distortion and phase transformation. Specimens with optimum amount of additives seemed to be those containing 3 wt% $\text{Bi}_2\text{O}_3/\text{Li}_2\text{CO}_3$ which depicted the reasonably high ϵ_{r} value of about 11,880 and low sintering temperature of 950 °C. Unfortunately, the tan δ value of these specimens were slightly high of (\sim 8) due to lattice distortion and chemically defect species of Bi_{Ba}^{\bullet} , $V_{Ba}^{\prime\prime}$, Li_{Ba}^{\prime} and $V_{O}^{\bullet\bullet}$ which lead to leakage conductivity.

The densification of S2 ceramics was found to begin at ~ 850°C indicating that the sintering aids used could significantly reduce the sintering temperature of the ceramics. However, the density was slightly decreased from 5.8 g/cm³ of pure $0.02Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $0.98BaTiO_3$ -0.98TPbO ceramic whose ϵ_r was relatively high (>16,500) and invaried over the temperature range around 100 °C to 225 C°.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

เซรามิกที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงและมีอุณหภูมิในการเผาต่ำ

สำหรับใช้ทำตัวเก็บประจุ

ผู้เขียน

อโนชา หมั่นภักดี

ปริญญา

วิทยาศาสตรคุษฎีบัณฑิต (วัสคุศาสตร์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ. คร. จีระพงษ์ ตันตระกูล ประธานกรรมการ ศ. คร. หวี ตันฆศิริ กรรมการ รศ. คร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล กรรมการ

ผส. คร. กิ่งแก้ว ศิริวิทยากร กรรมการ

บทคัดย์อ

การศึกษาพัฒนาการของเฟส โครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริก ของ สารละลายของแข็ง xBa(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-(1-x)BaTiO₃ โดยใช้ 2 กระบวนการเตรียมด้วยวิธี มิกซ์ออกไซด์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้ความร้อนโดยตรงกับผงออกไซด์ของสาร ตั้งค้นตามสัดส่วนที่คำนวนได้จากสมการ xBa(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-(1-x)BaTiO₃ เมื่อ x มีค่าตั้งแต่ 0 - 0.07 (เรียกว่า วิธี P1) และจากการผสมของผง BaTiO₃ และ Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃ ที่ถูกเตรียม ขึ้นมาก่อน ตามสัดส่วนที่ต้องการ เพื่อฟอร์มเป็น xBa(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-(1-x)BaTiO₃ (เรียกว่า วิธี P2) โดยทั้งสองกระบวนการ P1 และ P2 ที่สารเจือปริมาณต่ำๆ จะปรากฏเฟสเตตระโกนอล และ คิวบิก อยู่ร่วมกัน (0 $\le x \le$ 0.04) ในขณะที่เมื่อทำการเติมสารเจือในปริมาณที่สูงขึ้น (x > 0.04) สารตัวอย่างจะปรากฏการเปลี่ยนเฟสจากเตตระโกนอลกลายเป็นเฟสคิวบิกที่อุณหภูมิห้อง ที่ ปริมาณ x = 0.07 สารตัวอย่างที่เตรียมได้จาก วิธี P1 เกิดการเปลี่ยนเฟสเป็น รอมโบฮิครอลที่ อุณหภูมิห้อง ค่าคงที่พารามิเตอร์ c/a และ ขนาดของเกรนมีค่าลดลง เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น การยับยั้ง

การโตของเกรน จะปรากฏเค่นชัด เมื่อ x มีค่าเท่ากับ 0.04 เนื่องจากเฟสของสิ่งปนเปื้อนประพฤติ ตัวเป็นเข็มหมุค ตรึงอยู่ที่ขอบเกรน การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EPMA บ่งชี้ว่า สารตัวอย่างที่เตรียม ได้จากวิธี P1 นั้นจะปรากฏเฟสปนเปื้อน Ba₆Ti₁₇O₄₀ ในขณะที่สารตัวอย่างที่เตรียมได้จากวิธี P2 นั้นจะพบ Ba₆Ti₁₇O₄₀ อยู่ร่วมกับ Ba₄MgTi₁₁O₂₇ ปริมาณเล็กน้อยของ TiO₂ ที่มากเกินพอใน ระบบจะเกิดการตกตะกอนอยู่ที่ขอบเกรนจะช่วยส่งเสริมกระบวนการแข็งตัวให้เกิดได้เร็วขึ้น ที่ อุณหภูมิ 1350 °C การศึกษาถึงความสำคัญของเงื่อนไขในกระบวนการเตรียมซึ่งมีผลต่อสมบัติ ใดอิเล็กทริกของสารตัวอย่าง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของเฟสโดยการแพร่ (diffuse phase transition : DPT) เกิดขึ้นกับสารตัวอย่างที่เตรียมจากทั้งวิธี P1 และ P2 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณ ของสารเจือ (x > 0.02) และเงื่อนไขของกระบวนการเตรียม ก่ากงที่ใดอิเล็กทริกสูงสุดที่ได้จากสารตัวอย่างที่เตรียมได้จากวิธี P1 มีค่าเท่ากับ 40,000 (x = 0.02, $T_C \sim 98$ °C) และสำหรับสารตัวอย่างที่เตรียมได้จากวิธี P2 มีค่าเท่ากับ 13,300 (x = 0.05, $T_C \sim 18$ °C) จากผลรวมทั้งหมดที่ได้ อี เซรามิกที่เตรียมได้จาก P1 จะแสดงค่าลงที่ใดอิเล็กทริกสูงกว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงของเฟส โดยการแพร่ (DPT) และ มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ใดอิเล็กทริกเทียบกับอุณหภูมิที่ ดีกว่า (ซึ้งเป็นลักษณะเฉพาะของ X7R ที่พบในสารตัวอย่างเมื่อ x = 0.04)

การศึกษาถึงอิทธิพลของสารช่วยลดอุณหภูมิซินเตอร์ Bi₂O₃/Li₂CO₃ และ PbO ใน ผงที่เตรียมได้จากวิธี P1 ที่มีต่อพฤติกรรมการเกิดเฟส โครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติไดอิเล็ก ทริกของเซรามิกในระบบ (100-x) [0.02Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-0.98BaTiO₃]- xBi₂O₃/Li₂CO₃ เรียกว่า S1 และในระบบ (100-x-y) [0.02Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-0.98BaTiO₃]- xBi₂O₃/Li₂CO₃ - yPbO เรียกว่า S2 จากการศึกษาของเซรามิก S1 พบว่าเกิดการอยู่ร่วมกันของเฟสเตตระโกนอล และเฟสคิวบิก โดยจะเกิดการเปลี่ยนเฟสดังกล่าวไปเป็นเฟสซู โดคิวบิกในที่นี้คือเฟสรอมโบฮีดรอล เมื่อปริมาณสารช่วยซินเตอร์ $\mathrm{Bi}_2\mathrm{O}_3/\mathrm{Li}_2\mathrm{CO}_3$ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมีค่าเท่ากับ 10 นอกจากนี้ ยังพบ เฟสของสิ่งปนเปื้อน Ba₂Bi₄Ti₅O₁₈ ที่บริเวณขอบเกรน และ เมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิซินเตอร์ให้ ัสูงขึ้น จะปรากฏเฟสปนเปื้อนอีกตัวคือ LiBa₄Bi₃O₁₁ รวมอยู่ด้วยที่บริเวณขอบเกรน ที่จะทำหน้าที่ เป็นตัวยับยั้งการเติบโตของเกรน ดังนั้นขนาดของเกรนจะมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก สำหรับเซรามิกตัวอย่างที่ไม่ทำการเติมสารช่วยซินเตอร์ ในที่นี้กือ ใมครอน $0.02 {
m Ba}({
m Mg}_{1/3}{
m Nb}_{2/3}){
m O}_3$ - $0.98 {
m Ba}{
m TiO}_3$ ลงไปเหลือประมาณ 1.2 ใมครอน สำหรับค่าคงที่ใดอิ เล็กทริก และอุณหภูมิคูรีพบว่า จะมีค่าลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับเซรามิก ตัวอย่าง $0.02 Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3 - 0.98 BaTiO_3$ เหตุเนื่องมาจากเกิดการบิดเบี้ยวของผลึก เปลี่ยนแปลงเฟส สารตัวอย่างที่ปริมาณสารช่วยซินเตอร์ที่เหมาะสมร้อยละ 3 โดยน้ำหนักของ $\mathrm{Bi_2O_3/Li_2CO_3}$ จะแสดงค่ากงที่ใดอิเล็กทริก ที่สูงที่สุดมีค่าประมาณ 11,880 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ 950°C แต่ค่าตัวประกอบการสูญเสียในรูปความร้อน (tan δ) ที่ได้มีค่าค่อนข้างสูงประมาณ δ ซึ่ง อาจเกิดเนื่องมาจาก การที่ผลึกมีการบิดเบี้ยว และความบกพร่องทางเคมีที่เกิดขึ้นของ $Bi_{Ba}^{\bullet}, V_{Ba}^{\sigma}$, Li_{Ba}^{\prime} และ $V_{O}^{\bullet\bullet}$ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าได้

การแข็งตัวของเซรามิก S2 เริ่มต้นขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 850 °C ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าสาร ช่วยซินเตอร์นี้สามารถลดอุณหภูมิซินเตอร์ของเซรามิกลงได้ แต่อย่างไรก็ตามค่าความหนาแน่นที่ ได้จะมีค่าลดลงจาก 5.8 g/cm³ ของเซรามิก 0.02Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-0.98BaTiO₃ ที่ไม่เดิมสาร ช่วยซินเตอร์ ไปเป็น 5.6 g/cm³ เซรามิกตัวอย่าง 0.02Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-0.98BaTiO₃-2.63Bi₂O₃/Li₂CO₃-0.87PbO ยังแสดงการเปลี่ยนเฟสระหว่างเฟสเตตระโกนอล-คิวบิก ผลจาก XRD สามารถยืนยัน การปรากฏของเฟสปนเปื้อน คือ LiBa₄Bi₃O₁₁, BaBi₄Ti₅O₁₈ และ BaLi₄ ในสารตัวอย่าง S2 สังเกตพบการยับยั้งการเติบโตของเกรน โดยมีค่าเฉลี่ยของขนาดของเกรนจาก สารตัวอย่างทั้งหมดให้มีขนาดต่ำกว่า 6ไมครอนและมีการกระจายตัวของขนาดเกรนอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วๆ ไปแล้ว สำหรับค่าที่ไดอิเล็กทริกของเซรามิก S2 นั้นมีค่าลดลง ยกเว้นสำหรับเซรามิก 0.02Ba(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃-0.98BaTiO₃-2.63Bi₂O₃/Li₂CO₃-0.87PbO ซึ่งจะให้ค่าที่ค่อนข้างสูง (ประมาณ 16,500) และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงค่า ที่ช่วงอุณหภูมิ 100 – 225 °C

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved